Manual Codes (CPI/A-N): K05-B06

?s pn=jp 60131495 S8 1 PN=JP 60131495 ?t s8/9/all

8/9/1 DIALOG(R)File 351:DERWENT WPI (c)1999 Derwent Info Ltd. All rts. reserv.

004380286

WPI Acc No: 85-207164/198534

XRAM Acc No: C85-090118 XRPX Acc No: N85-155476

Sensor diagnoser for nuclear power plant - with means to calculate deviation of output valve fed from one sensor, from true valve

Patent Assignee: MITSUBISHI HEAVY IND CO LTD (MITO) Number of Countries: 001 Number of Patents: 001

Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Main IPC Week
JP 60131495 A 19850713 JP 83240502 A 19831220 198534 B

Priority Applications (No Type Date): JP 83240502 A 19831220
Patent Details:
Patent Kind Lan Pg Filing Notes Application Patent
JP 60131495 A 4

Abstract (Basic): JP 60131495 A

An appts. is claimed to diagnose sensors for abnormal conditions in a nuclear power plant, etc. The sensors measure plant process parameters such as water level in a steam generator used in associated nuclear reactor. The novelty is that: Means are provided to calculate the deviation of an output valve fed from one sensor, from a true value, and determine the sensor to be abnormal, when the value of the deviation divided by the true value exceeds a threshold specified otherwise. The true value is a function value calculated from an independent process sensor value while the plant is tuned.

0/2
Title Terms: SENSE; DIAGNOSE; NUCLEAR; POWER; PLANT; CALCULATE; DEVIATE;
OUTPUT; VALVE; FEED; ONE; SENSE; TRUE; VALVE

Derwent Class: K06; X14

International Patent Class (Additional): G21C-017/00

File Segment: CPI; EPI

Manual Codes (CPI/A-N): K05-B06 Manual Codes (EPI/S-X): X14-C02 ⑨ 日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭60-131495

@Int_Cl.

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和60年(1985)7月13日

G 21 C 17/00

K-7156-2G

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

9発明の名称 検出器異常診断装置

到特 願 昭58-240502

愛出 願 昭58(1983)12月20日

62発明者 岡町

正 雄

高砂市荒井町新浜2丁目1番1号 三菱重工業株式会社高

砂研究所内

⑪出 願 人 三菱重工業株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目5番1号

砂復 代理人 弁理

弁理士 鈴江 武彦

外2名

明 細 有

1. 発助の名称

梭出器異常診断套健

2. 特許請求の範囲

3. 条 明 の 詳 細 な 説 明

本発明は校出器異常診断装置に係り、特に原子力発電プラント等に適用し得る検出器異常診断装置に関する。

例えば原子カブラシャの制御・保護系はブラ

 $|V_i - V_j| \le \epsilon_1$ (1)

ただし、V:センサ出力値、i ≒ j i = 1 ~ 4 , j = 1 ~ 4 、 c , : しきい値 o

(1) 式が全ケース(センサ 4 個でトータル 6 ケースある)で成立すれば全センサを正常 1 0 4 で判断し、同一センサが 2 ケース以上で(1) 式が未成立ならそのセンサを異常 1 0 3 で判断する。

時間間60-131495(2)

果ブラントではこうして決まつた異常センサを 除いた残りのセンサから1つのセンサを選択す る。この方法はいろいろあり、例えば正常セン サの値の平均値を計算し、その値に最も近い値 を持つセンサを選定する場合がある。このセン サの出力が制御・保護系で使用されることにな

従来のセンサ静特性異常診断の根本思想は第 1 図に示した様に冗長センサ間の相対評価である。 ではないの場合と個以下ではないの場合とのではないではないではないではないではないでである。 数はにはがる恐れが思えて重なしてないをとなるないとはの時であるなる。 ないははいいの異常となるの異常はいいというないいのであるない。また冗長性を有しないのないのであるいいのであるいいのないのであるないいのであるない。また冗長性を有しないのであるかのであるかのであるがあった。

本 於 別 は 上 記 の 事 情 に 送 み て 提 案 さ れ た も の で 、 そ の 目 的 と す る と こ ろ は 、 原 子 力 発 電 ブ ラ ントの信頼性及び安全性向上のため、遅転操作の要である制御・保護系統の信号級すなわち検 出器(センサ)の応答性異常を早期に診断し得 る検出器異常診断装置を提供するにある。

本発明による検出器異常診断装置は診断対象 プロセスを規定する他の独立したプロセスを見 出す手段と、独立したプロセスの関数として診 断対象プロセスを規定する関数型を設定する手 段と、ブラントが整定した状態において独立し たプロセスセンサの値から計算される関数値を 真低とする手段と、診断対象プロセスセンサの 前の真値からの偏差を計算し、この偏差を真値 て除算した値が別に規定したしきい値よりも大 きい場合をセンサ異常と診断する手段とを具備 してなることを特徴とし、同一ブロセスを計測 する冗長度を持つたセンサ又は冗長度のないセ ンサの静的特性の異常を診断する時、冗長度間 の相対評価でなく、診断するプロセスのセンサ とは独立した別のプロセスを利用して作成した 設定信号を用いることによつて絶対評価でセン

サの許的応答性異常を診断するようにして従来 の欠点を解消し得るようにしたものである。

本発明の一突施例を添付図面を参照して詳細
に説明する。

第2回は本発明の一実施例の構成を説明する ためのフローチャート図である。

 A o

上記本発明の一実施例の作用について説明する。

第2図において関数データ入力 4 では診断対 象プロセス毎に異なる関数データを入力する。 また5では診断対象とするプロセスのセンサを 指定する。6では上記プロセスを診断する上に 必要な対象プロセスは独立したプロセスのセン サを指定する。診断の対象とするプロセスのセ ンサの値及びそのブロセスを診断する上に必要 なブロセスのセンサの値を適切なサンブリング 時間Tにより A / D 変換器 3 を介して 7 の制御 の下でサンプリングする。サンプリング値はそ のプロセスの物理系に応じた次元に変換される て格納される。」3の演算に必要なデータ数に なるまで1~8をくり返す。10では入力した 多くの関数データの内、診断対象プロセスに対 応した関数をとり出す。 6 で指定したプロセス のセンサの値を11亿おいてと2出す。10で とり出した関数を使い、11でとり出した餌を

特開昭6U-131495 (3)

用いて」2において関数値を計算する、8で格別になって値をとり出し、の値算し、の値算をとり出るの数値をとり出るの関数値より」3でその数値を施対値ができるの関数値ができるのでは、2の関数値ができるのでは、12の世界のでは、12の位とでは、12の位とでは、12の位とでは、12の位とでは、12の位とでは、12の位とでは、12の位とでは、12の位とでは、12の位とでは、12の位とでは、12の位とでは、12の位とでは、12の位とでは、12の位とでは、12の位とでは、12の位とでは、12の位とでは、12のを断をできる。では、12のをできるとりには、12によりにはいは、12によりには、12によりには、12によりには、12によりには、12によりには、12によりには、12によりには、12によりには、12によりには、12によりには、12によりにはいはは、1

次に本発明による検出器異常診断装置を例えばPWRブラントに適用した場合の具体例について説明する。

例えば診断対象プロセスセンサを加圧器水位のセンサとすると、このプロセスの設定値即を ブラントの整定状態において加圧器水位センサ の示すべき値は一次冷却材の高温、低温の2つ の冷却材温度の平均低の関数として与えられる。 つまりこの関数値となる様加圧器水がは制御される。故に診断上必要なプロセスセンサをはたおり、関数データとして 却材温度をと加圧器水位値となる。このはに第 は平均温度と加圧器水位値となる。このはに第 2 図の4では診断対象プロセスの収に与えてごうン データを診断プロセスの場合は同じ関数が、 (勿解にもあるのでこの出力を直接ブラントより 取り込むことなり、12の関数値が1でサンブルされることとなる)。

他のプロセスの例として蒸気発生器水位の場合、タービン初段圧力の関数として水位設定値が与えられる。サンブルされた診断対象プロセスセンサの値及び診断に必要なプロセスセンサの値をそれぞれE、E_{Ni}…E_{Ni}と表わすを、診断対象プロセスセンサの設定値E_{ref} は次式で与えられる。

$$E_{ref} = fun (E_{N_1}, E_{N_2}, \cdots E_{N_j}) \cdots (2)$$

fun:入力した関数

i : 必要なプロセスセンサ数 ブラントが発定していなければ設定値とプロセスの示す値どは過渡的に大きな偏差となることがあり、13において整定状態の確認のため微係数をとる。

$$A = \frac{d E}{d t} = \frac{E (t + \Delta t) - E(t)}{\Delta t} \qquad \dots \dots (3)$$

$$B = \frac{dE_{ref}}{dt} + \frac{E_{ref}(t + dt) - E_{ref}(t)}{dt} \dots (4)$$

(3)式と(4)式が共に下記の条件を消たせば整定状態とみなす。

$$A \leq \epsilon , \qquad \qquad \} \qquad \qquad \cdots \cdots \qquad (5)$$

$$B < \epsilon , \qquad \cdot$$

42:しきい値

(5)式を消化させければブラントが未整定とみな

し少し時間を置いて 7~13をくり返す。ブランドが整定状態にある時、診断対象プロセスセンサの値 E がその設定値 E ref になつていると考えられるため、Eの Eref からの偏差割合によつてセンサの正常、異常を判断する。

$$|V| \equiv |\frac{E - E_{ref}}{E_{ref}}| \leq \epsilon, \qquad \dots$$
 (6)

但し、・。こしきい値

(6)式が成立するとセンサは正常、未成立では異常と判断し、その正常からのゲイン誤差は

で与えられる。

以上の如く本発明によれば、従来冗長センサ間の相対評価のみでセンサ節特性の正常異常を 判断していたが、本発明により絶対評価を行う ことによつて、センサ節特性異常の誤診断及び これにつながるブラント安全性低下を防止する ことができるとともに、また冗長度を持たない プロセスセンサについてもその都特性異常を診 断することができる等の役れた効果が炎せられるものである。

4. 図面の簡単な説明

第1 図は従来例を説明するためのフローチャート図、第2 図は本発明の一契結例の構成を説明するためのフローチャート図である。 」…センサ、2 …アナログ信号伝送路、3 … A / D 変換器、4 ~ 6 …データー入力、12, 13… 演集回路、17,18 …診断回路。

出頭人復代理人 弁理士 鈴 江 武 彦

